

Рис. 24.2

Уравнение (24.44) представляет собой уравнение окружности в этих координатах. Если число k задано и параметры системы d, l, μ_r, ϵ_r известны, то радиус окружности

$$R = \frac{dk\pi}{l} \sqrt{\mu_r \epsilon_r - 1}. \quad (24.46)$$

Построение показано на рис. 24.2. Точки пересечения графиков дают значения gd и $\sqrt{\mu_r \epsilon_r} pd$. Так как значение $\sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ и полутолщина пластины d известны, то, значит, поперечные волновые числа g, p определены и с помощью одного из соотно-

шений (24.41) или (24.42) можно отыскать резонансную частоту ω_p . Таким образом, можно найти все параметры Н-образного металлодиэлектрического объемного резонатора.

Тип волны в таком резонаторе обозначают H_{m0k} . Первому корню четной волны присваивают индекс $m=0$, второму — $m=2$. Так как поле не изменяется вдоль оси y , то второй индекс равен нулю, третий индекс соответствует числу ряда k в выражении (24.34). Нечетные волны в подобном резонаторе исследуют аналогично.

ГЛАВА 25

ДОБРОТНОСТЬ ОБЪЕМНЫХ РЕЗОНАТОРОВ

§ 25.1. Постановка вопроса

При анализе процессов в объемных резонаторах в предыдущих главах было сделано допущение, что диэлектрик, заполняющий объем резонатора, идеален и металл, используемый в резонаторе, обладает бесконечной проводимостью. В тех случаях, когда объем резонатора заполнен воздухом, предположение об идеальности диэлектрика близко к истине. При создании объемных резонаторов на базе диэлектрических волноводов медленных волн с потерями в реальных диэлектриках необходимо считаться. Если в резонаторе не используются сверхпроводящие материалы и криогенная техника, то необходимо учитывать конечную проводимость металлических стенок резонатора.

Таким образом, в реальных условиях объемный резонатор обладает потерями. В колебательных системах потери оценивают добротностью. Это понятие может с успехом служить и для оценки потерь в реальных объемных резонаторах.

§ 25.2. Вывод общего выражения для добротности объемных резонаторов

По определению, добротностью Q называют умноженное на 2π отношение энергии W , запасенной в колебательной системе, к энергии $W_{\text{пт}}$, теряемой в этой системе в течение периода колебаний:

$$Q = 2\pi \frac{W}{W_{\text{пт}}}. \quad (25.1)$$

Энергию потерь можно выразить как произведение мощности потерь $P_{\text{п}\Sigma}$, под которой подразумевают суммарную мощность потерь в диэлектрике и металле объемного резонатора, на время, т. е. период колебания T_p , соответствующий резонансу:

$$W_{\text{пт}} = P_{\text{п}\Sigma} T_p. \quad (25.2)$$

Период колебаний T_p связан с частотой колебаний f_p известным соотношением $T_p = 1/f_p$, в силу чего $W_{\text{пт}} = P_{\text{п}\Sigma}/f_p$. При этом

$$Q = 2\pi f_p \frac{W}{P_{\text{п}\Sigma}}. \quad (25.3)$$

Выражение (25.3) является основным для подсчета добротности любой колебательной системы.

В § 4.1 было выведено следующее соотношение для полной энергии электромагнитного поля, заключенной в объеме V_1 :

$$W = \int_{V_1} \left(\frac{\mu_a H^2}{2} + \frac{\epsilon_a E^2}{2} \right) dV,$$

где H и E — мгновенные значения магнитного и электрического полей в объеме V_1 .

Таким образом, полная энергия поля представляет собой сумму мгновенных значений энергий магнитного и электрического полей. В колебательной системе происходит непрерывное преобразование электрической энергии в магнитную и обратно. Максимальному значению магнитного поля соответствует нулевое значение электрического поля и наоборот. Поэтому вместо суммы мгновенных значений магнитной и электрической энергий в последнем выражении можно взять максимальное значение либо магнитной, либо электрической энергии:

$$W = \int_{V_1} \frac{\mu_a H_m^2}{2} dV = \int_{V_1} \frac{\epsilon_a E_m^2}{2} dV, \quad (25.4)$$

где H_m и E_m — максимальные значения магнитного и электрического полей.

Мгновенные значения магнитного и электрического полей могут быть записаны в форме

$$\begin{aligned} H &= H_m \cos(\omega t + \varphi_H), \\ E &= E_m \cos(\omega t + \varphi_E). \end{aligned}$$

Здесь φ_H и φ_E — начальные фазы магнитного и электрического полей.

В § 1.10 было введено понятие комплексных амплитуд функций, входящих в уравнения электродинамики. В соответствии с этим комплексные амплитуды полей \dot{H} и \dot{E} записываются в виде

$$\dot{H} = H_m e^{j\varphi_H}, \quad \dot{E} = E_m e^{j\varphi_E}.$$

Как следует из этих выражений, модули комплексных амплитуд векторов поля $|\dot{H}| = H_m$, $|\dot{E}| = E_m$ совпадают с максимальными значениями полей H_m и E_m .

Выразим энергию поля в выражении (25.4) через комплексные амплитуды \dot{H} или \dot{E} :

$$W = \int_{V_1} \frac{\mu_a |\dot{H}|^2}{2} dV = \int_{V_1} \frac{\varepsilon_a |\dot{E}|^2}{2} dV. \quad (25.5)$$

Если объем резонатора заполнен диэлектриком, обладающим в общем случае электрической и магнитной проводимостями γ_a и γ_m , то усредненную за период колебаний мощность потерь, возникающую за счет этих проводимостей, можно найти из теоремы Пойнтинга для комплексных амплитуд [см. соотношение (4.25)].

Интегралы

$$\int_{V_1} \frac{1}{2} \gamma_a |\dot{E}|^2 dV \quad \text{и} \quad \int_{V_1} \frac{1}{2} \gamma_m |\dot{H}|^2 dV$$

представляют собой соответственно усредненные за период колебаний мощности электрических и магнитных потерь. Выражение для мощности потерь в реальном металле было найдено в § 9.7:

$$P_{\text{пот}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_a \omega}{2\gamma_{a2}}} \int_{S_1} |\dot{H}_\tau|^2 dS.$$

Для объемного резонатора интеграл в этом выражении следует брать по площади всех металлических поверхностей, ограничивающих поле в резонаторе, и в качестве частоты подставлять резонансную частоту ω_p .

Таким образом, полная мощность потерь в общем случае складывается из потерь в металлических поверхностях резонатора, а также электрических и магнитных потерь в диэлектрике резонатора, т. е. можно записать

$$P_{\text{пз}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_a \omega_p}{2\gamma_{a2}}} \oint_{S_1} |\dot{H}_\tau| dS + \int_{V_1} \frac{1}{2} \gamma_a |\dot{E}|^2 dV + \int_{V_1} \frac{1}{2} \gamma_m |\dot{H}|^2 dV. \quad (25.6)$$

Подставляя выражения (25.5) и (25.6) в формулу (25.3), получаем следующее выражение для добротности объемного резонатора,

записанное в общей форме:

$$Q = \frac{\omega_p \frac{1}{2} \int_{V_1} \mu_a |\dot{\mathbf{H}}|^2 dV}{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_{a2} \omega_p}{2\gamma_{\alpha 2}}} \oint_{S_1} |\dot{\mathbf{H}}_{\tau}|^2 dS + \frac{1}{2} \int_{V_1} \gamma_{\alpha} |\dot{\mathbf{E}}|^2 dV + \frac{1}{2} \int_{V_1} \gamma_M |\dot{\mathbf{H}}|^2 dV},$$

или окончательно

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_p \mu_a} \int_{V_1} |\dot{\mathbf{H}}|^2 dV}{\sqrt{\frac{\mu_{a2}}{2\gamma_{\alpha 2}}} \oint_{S_1} |\dot{\mathbf{H}}_{\tau}|^2 dS + \left(\gamma_{\alpha} \int_{V_1} |\dot{\mathbf{E}}|^2 dV + \gamma_M \int_{V_1} |\dot{\mathbf{H}}|^2 dV \right) \frac{1}{\sqrt{\omega_p}}}. \quad (25.7)$$

В случаях, когда диэлектриком, заполняющим объем резонатора, является воздух, потерями в воздухе можно пренебречь и добротность представить в упрощенном виде

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_p \mu_a} \int_{V_1} |\dot{\mathbf{H}}|^2 dV}{\sqrt{\frac{\mu_{a2}}{2\gamma_{\alpha 2}}} \oint_{S_1} |\dot{\mathbf{H}}_{\tau}|^2 dS}. \quad (25.8)$$

Расчеты добротностей объемных резонаторов выполнены в приложении III. Отметим, что добротности объемных резонаторов существенно больше добротностей колебательных контуров и при использовании сверхпроводящих материалов и криогенной техники могут достигать значений порядка сотен тысяч.

ГЛАВА 26

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕМНЫХ РЕЗОНАТОРОВ

§ 26.1. Постановка вопроса

Как неоднократно отмечалось в предыдущих главах, объемные резонаторы представляют собой многоволновые системы. Если тип волн зафиксирован, т. е. выбраны определенные индексы m , n , p или k , то при заданных конструкции и размерах резонатор будет обладать определенной резонансной частотой и добротностью. Такой резонатор можно представить в виде параллельного колебательного контура с эквивалентными параметрами $L_{\text{экв}}$, $C_{\text{экв}}$ и $r_{\text{экв}}$ (рис. 26.1). Настоящая глава посвящена определению этих эквивалентных параметров.

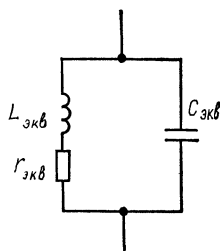


Рис. 26.1